$^{^{186m}}\mathrm{Ta}$ 的鉴别 $^{^{*}}$

徐岩冰 1,2;1) 袁双贵 杨维凡 牛雁宁 丁华杰

1 (中国科学院近代物理研究所 兰州 730000) 2 (中国科学院研究生院 北京 100049)

摘要 通过 $14 \,\text{MeV}$ 中子引起的 $^{186}\text{W}(n,p)$ 反应, 生成了 ^{186m}Ta 和 ^{186}Ta . 借助于对已知 ^{186}Ta 的 γ 射线的观测, 鉴别了未知的 ^{186m}Ta , 并测定其半衰期为 $1.5\pm0.1 \,\text{min}$.

关键词 (n, p)反应 同质异能态 鉴别 半衰期

有关 186 Ta 半衰期的报道最早发表于 1955 年, Poe 等人 $^{[1]}$ 利用快中子照射钨酸得到了钨通过对 6 粒子的测量得到 186 Ta 的半衰期为 $^{10.5}$ min. 1970 年,

Pathak 等人 $^{[2]}$ 利用 14.8MeV 中子照射 186 W 同位素及光谱纯的钨粉末, 通过(n, p)反应产生 186 Ta. 同样, 经过β射线活性的观测获得 186 Ta的半衰期也是10.5min.

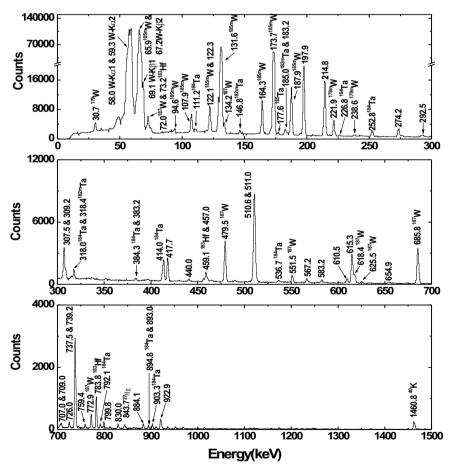


图 1 测得的γ射线单谱

^{*} 国家自然科学基金和国家重点基础研究发展规划项目资助

¹⁾ E-mail: ybx@impcas.ac.cn

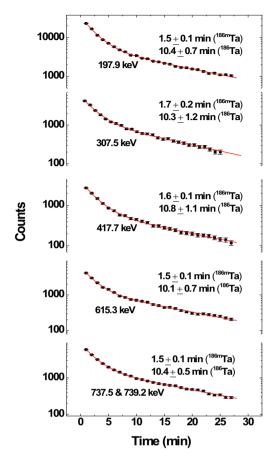


图 2 测得的197.9, 307.5, 417.7, 615.3, 737.5和 739.2keV γ射线的衰变曲线

迄今为止, 还未见到关于它的同质异能态 186m Ta 的报道. 因此, 我们试图通过 $\gamma(X)$ 谱学方法搜索可能的短寿命的 186m Ta. 对于Ta所在的重丰中子核区, 研究丰中子核常用的裂变反应已无法达到如此重质量的区域, 而快中子引起的(n,p) 反应则是产生它们很有效的反应机制 $^{[1-5]}$. 本实验中利用 14 MeV中子照射钨通过(n,p) 反应产生了 186 Ta 及其同质异能态 186m Ta.

实验是在中国科学院近代物理研究所的600kV高 压倍加器上进行的, 使用氘轰击TiT靶通过T(d.n) ⁴He反应产生了14MeV中子. 实验所用的靶子是 ~100mg/cm²厚的天然钨粉。由14MeV中子照射钨 靶产生了钽的放射性同位素. 为了有效地降低长 寿命活性的累积,每块钨靶只照射一次. 照射4min 后,用改进的靶辐照传输系统将它们传送到铅室 中. 照射结束20s后使用以下探测器开始进行测 量: 1)一个小平面高纯锗X射线和低能γ射线探测 器,它对57Co的122keV射线的能量分辨为580eV,有 效直径和灵敏层深度分别是32mm和10mm; 2)一个 由4个同轴N型锗探测器组成的CIOVER探测器,其中, 各探测器都具有25%的探测效率和2.1keV的能量分 辨(对 60 Co 的1332keV线). 这两个探测器被面对面地 放在铅室中源的两边. 考虑到 186 Ta 的半衰期[6], 每次 测量持续了27min. 使用多参数数据获取系统(MPA3) 记录了 $\gamma(X)$ 射线单谱事件和三参数 $\gamma(X)$ - γ -t符合 事件. 其中, t是每个事件距测量开始时刻的时间. 为 了增加统计,上述过程重复进行了多次.

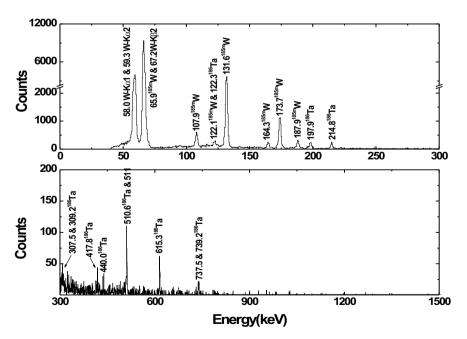


图 3 测得的W的 $K\alpha$ 和 $K\beta_2$ X射线开门的 γ 射线谱

在照射过程中, 分别通过(n,2n), (n,γ), (n,p) $和(n,\alpha)
 等反应产生了W, Ta, 和Hf的一些放射性$ 图1给出在实验中测得的γ射线单谱. 通过 分析图1的γ谱可知, 谱中除包括一些放射性杂质 $\psi_{179}W$, ^{179}mW , ^{185}mW , ^{187}W , ^{182}mTa , ^{184}Ta , ¹⁸⁵Ta 和 ¹⁸³Hf 等的γ射线外, ¹⁸⁶Ta 的γ射线清楚可 见 $^{[6]}$. 在图1中,6条较强的 186 Ta的 γ 射线较为干净,能 量分别为197.9, 307.5, 417.7, 615.3, 737.5和739.2keV. 通过仔细地跟踪这6条γ射线,得到它们的衰变曲 线(见图2). 从图中可以看出, 衰变曲线包含两个 组分. 利用分析双组分放射性衰变的计算机程序 对其进行拟合, 提取出两个组分的加权半衰期分 别为 1.5 ± 0.1 min 和 10.4 ± 0.4 min. 其中长寿命组 分应来自 186 Ta 的 β-衰变, 提取出的 186 Ta 的半衰期 与文献值符合得很好[1,2,6]. 而短寿命组分只可能 来源于186mTa的β-衰变或186mW 的同核异能态跃 迁. 经过拟合可得, 测量初始时刻短寿命组分的强度 是 186mTa β-衰变强度的3倍. 如果短寿命组分来源 于未见报道的 1.5 ± 0.1 min 的 186m W 的同核异能态跃 迁,那么应存在很强的新的退激γ射线.通过对γ射线单谱的仔细分析,并未发现这样的γ射线(图1). 另外,在使用W的 $K\alpha$ 和 $K\beta_2$ X 射线开门的γ符合谱中(图3),也未发现新的γ射线. 所以可以排除短寿命组分来源于 186m W 的同核异能态跃迁的可能性. 因而本实验确认了 186m Ta 的存在,并得到其半衰期为 1.5 ± 0.1 min.

至于文献[1]和文献[2]的实验中没有报道发现 ^{186m}Ta的原因,推测应是由于在文献[1]的实验中,较长的(10min)照射时间与较长的放射化学过程,使得对短寿命的 ^{186m}Ta的测量十分困难;而在文献[2]的工作中,由于未进行放射化学分离,且 ¹⁸⁶Ta半衰期的测定是靠β射线活性的观测来完成的,从而通过 ¹⁸⁶W(n,2n)产生的极强的1.67min的 ^{185m}W^[7]的β射线活性会淹没 ^{186m}Ta,因此, ^{186m}Ta也未被探测到.

对中国科学院近代物理研究所中子发生器全体工作人员的支持与合作表示感谢.

参考文献(References)

- 1 Poe A J. Phil. Mag., 1955, 46: 1165
- 2 Pathak B P, Murty K S N, Mukherjee S K et al. Phys. Rev., 1970, C1: 1477
- 3 Caplar R, Udovicic I, Holub E et al. Z. Phys., 1983, ${\bf A313}$: 227
- 4 Ryves T B, Kolkowski P, Hooley A C. Ann. Nucl. Energy., 1990, 17107
- 5 Gopych M P, Gopych P M, Zalyubovsky I I et al. Rus. Acad. Sci. Phys., 1997, 61: 323
- 6 Baglin C M. Nucl. Data Sheets, 1997, 82: 1
- 7 Browne E. Nucl. Data Sheets, 1995, **74**: 165

Identification of ^{186m}Ta *

 ${
m XU\ Yan\mbox{-}Bing^{\,1,2;1)}}$ ${
m YUAN\ Shuang\mbox{-}Gui}^{\,1}$ ${
m YANG\ Wei\mbox{-}Fan}^{\,1}$ ${
m NIU\ Yan\mbox{-}Ning}^{\,1}$ ${
m DING\ Hua\mbox{-}Jie}^{\,1}$

1 (Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China) 2 (Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China)

Abstract 186m Ta and 186 Ta have been produced by irradiation of $^{\rm nat}$ W with 14MeV neutrons. The unreported tantalum isomer 186m Ta has been identified by means of measuring known γ rays from 186 Ta β -decay. The half-life of 186m Ta has been determined to be 1.5 ± 0.1 min.

Key words 186m Ta, identification, β -decay, half-life

^{*} Supported by National Nature Science Foundation of China and Major State Basic Research Development Program

¹⁾ E-mail: ybx@impcas.ac.cn